CLIPPEDIMAGE= JP401296677A

PAT-NO: JP401296677A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01296677 A

TITLE: SEMICONDUCTOR YELLOW LIGHT EMITTING DIODE DEVICE

PUBN-DATE: November 30, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SONODA, JUNICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

STANLEY ELECTRIC CO LTD

APPL-NO: JP63125829 APPL-DATE: May 25, 1988

INT-CL (IPC): H01L033/00

COUNTRY N/A Jes zapand &

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain an LED of high efficiency by a method wherein a specified

InGaP or InGaAlP layer is made to serve as a light emitting layer and clad

layers of InGaAlP whose forbidden bandwidth is larger than that of the light

emitting layer are provided to both the sides of the light emitting layer to constitute the LED.

CONSTITUTION: An intermediate clad layer 12 of sufficiently thick In<SB>1-x-y</SB>Ga<SB>x</SB>Al<SB>y</SB>P is provided under a light emitting

layer 13 formed of In<SB>1-x</SB>Ga<SB>x</SB>P or

In<SB>1-x-y</SB>Ga<SB>x</SB>Al<SB>y</SB> whose emitted light ray
peak is

570-600nm in wavelength to constitute a light emitting diode of a double

hetero-structure. The sufficiently thick clad layer 12 can be grown through a

temperature difference liquid phase growth method. Moreover, the clad layer 12

under the light emitting layer is 10μ m or more in thickness.

processes, a highly efficient LED possessed of an emitted ray peak 570-600nm in

wavelength can be obtained.

COPYRIGHT: (C)1989, JPO&Japio

## ⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

16 30

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-296677

®Int. Cl. ⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)11月30日

H 01 L 33/00

A - 7733 - 5F

審査請求 有 請求項の数 1 (全4頁)

図発明の名称

半導体黄色発光ダイオード装置

②特 願 昭63-125829

20出 願 昭63(1988) 5月25日

⑩発 明 者

第 田

純一

神奈川県横浜市緑区あざみ野1-24-14 愛知ビル3F

の出 願 人

スタンレー電気株式会

東京都目黒区中目黒2丁目9番13号

社

個代 理 人

弁理士 高橋 敬四郎

#### 明細書

## 1. 発明の名称

半導体黄色発光ダイオード装置

#### 2. 特許請求の範囲

(1). ピーク発光波長が570-600nmの範囲であるInGaPまたはInGaAlPを発光層とし、該発光層の禁制帯幅より大きな禁制帯幅を有するInGaAlPのクラッド層を発光層の両側に配置して基板上に形成し、発光層と基板との間のInGaAlPクラッド層は少なくとも10μm以上の厚さを有することを特徴とする半導体質色発光ダイオード装置。

#### 3. 発明の詳糊な説明

#### 「産業上の利用分野」

本発明は発光ダイオードに関し、特に可視領域 の発光を高輝度で行う半導体発光ダイオードに関 する。

可視発光ダイオードは近年屋外用のディスプレ イ、光通信用光源として応用されている。

#### [従来の技術]

赤色発光ダイオードはGa<sub>1-X</sub> AI<sub>X</sub> As発光ダイオードなど非常に明るい高効率のものが実現されている。

表示用等のカラー光源としてはさらに短波長のものが望まれている。特に3原色の実現が望まれている。 黄色の光源としては、570-600 nmにピーク波長を有する半導体発光ダイオードが望まれる。

InGaP系混晶半導体やInGaAlP系混晶半導体はこの可能性を持つ材料である。

黄色光の光源ではないが、InGaP系混晶半導体材料を用いた発光素子の代表例として赤色可視光(660nm)半導体レーザがある。このようなInGaPを発光層とした半導体レーザの断面構造の例を第6図に示す。

GaAs基板1上にIn<sub>1-x-y</sub>Ga<sub>x</sub>AI<sub>y</sub>P 中間クラッド層2、In<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>P活性層3、 In<sub>1-x-y</sub>Ga<sub>x</sub>AI<sub>y</sub>P表面クラッド層4を順 次有機金属気相成長(MOCVD)法や分子線エ ビタキシ (MBE) 法等の気相成長法によって成 長している。基板 1 上に全面電板 5 、表面クラッ ド層 4 上にストライプ電極 6 を形成している。

両電極間に電流を流すことにより、活性層のストライプ電極6の下の部分でレーザ発ּ級が誘起される

この半導体レーザの構造は、ダイオードである 点では発光ダイオード(LED)と同様であるが、 発光機構や光の出射方向等の点ではLEDと大き く異なる。高効率LEDを得るには半導体レーザ とは異なる技術が必要である。

また、黄色光源を得るには混晶組成を570-600nmの発光波長に合わせねばならない。これに伴って、種々の調整も必要となる。

#### [発明が解決しようとする課題]

本発明の目的は、ピーク発光波長が 5 7 0 - 6 0 0 n m の範囲にある I n <sub>1-x</sub> G a <sub>x</sub> P または I n <sub>1-x-y</sub> G a <sub>x</sub> A I <sub>y</sub> P を発光層とした高効率の 黄色光発光ダイオードを提供することである。

 $n_{1-x}$   $Ga_x$  P または  $In_{1-x-y}$   $Ga_x$   $Al_y$  P からなる 発光層の下側に十分な厚さの  $In_{1-x-y}$   $Ga_x$   $Al_y$  P からなる中間クラッド層を設けるとともに、 ダブルヘテロ構造の発光ダイオードとし効率を向上させる。

十分な厚さのクラッド層は温度差法液相成長を 用いて成長させることができる。

#### [作用]

LEDの発光層はより禁制帯幅の広いクラッド層に挟まれており、有効に570-600nmの光を発光する。

さらに発光層の下のクラッド層は十分な厚みを持っているため基板や組成勾配層からの格子欠陥を十分に緩和し、結晶性を向上できる。またダブルヘテロ構造の特徴である閉じ込め効果が顕著にあらわれ高効率のLEDとなる。

## [実施例]

第1図は本発明の実施例による発光ダイオード

[課題を解決するために行った検討]

LEDは自然放出による発光を利用しているので結晶性が非常に重要となる。MOCVD法やMBE法ではその成長機構からあまり良質な結晶は 作にくい、

[課題を解決するための手段]

ピーク発光波長が570-600 nmである!

第2図に各層の禁制帯幅(エネルギギャップ)の分布を示す。GaP基板11、組成勾配層10の禁制帯幅は第2図に示すように活性層13の禁制帯幅より大きいように選ばれている。このため発光部で発光した光の内、基板方向へ向う光も、吸収されることなく、外部に取り出すことができる

InGaPとInAIGaPとの禁制帯巾と格子定数の関係は第4図に示すようにInGaPと同一格子定数でかつ禁制帯巾の大きなInGaAIPが形成できるので欠陥のない(defect free)ヘテロ接合を形成できる。

クラッド層 1 2 の厚みと発光ダイオードの発光 光度の関係を第 3 図に示す。これによると発光光 度は I n<sub>1-x-y</sub> G a<sub>x</sub> A l<sub>y</sub> P 中間クラッド層 1 2 の厚みに依存し、厚さが薄い場合には高い発光

の関係が得られる。ほぼ 1 μ m 弱の厚さが最適値 である。 I n G a P または I n G a A 1 P を活性 層とする場合もほぼ同様の関係が得られる。

## [発明の効果]

570-600nmの発光ピークを持つ高効率 しEDが得られる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例によるLEDの断面構造図、

第2図は第1図のLEDにおける各層の禁制帯 中を示すグラフ、

第3図はLEDの中間クラッド層の厚さと発光 光度の関係を示すグラフ、

第4図はInGaPとInGaAIPの格子定数と禁制帯幅の関係を示すグラフ、

第5図はGaAlAsダブルヘテロ発光ダイオードの発光光度対活性層厚の関係を示すグラフ、 第6図はIn1-x Gax Pを活性層とした半導 光度は得られず、厚さが厚くなるとともに光度が 増加している。十分な発光光度を得るには中間クラッド層12の厚さは10μm以上の厚さがある ことが必要である。

このような条件を満たす成長層を得るには、実質的にはMOCVD法では不可能であり、温度逆液相成長法によって達成され得る。この方法では条件を厳重に制御することによりIn<sub>1-x-y</sub>Ga<sub>x</sub>Al<sub>y</sub>Pの厚膜の成長も得られる。この結果として、十分な厚さのIn<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>PまたはIn<sub>1-x-y</sub>Ga<sub>x</sub>Al<sub>y</sub>Pの発光層、In<sub>1-x-y</sub>Ga<sub>x</sub>Al<sub>y</sub>Pのクラッド層を有する高効率黄色発光しEDが得られた。

なお、発光層 1 3 の厚さも光度に影響する。あまり薄くしては十分発光を行えず、また厚すぎてはダブルヘテロ構造による閉じ込め効果が得られない。ほぼ 1 μ m 程度の厚さとすればよい。

例えばG a A I A s のダブルヘテロ構造発光ダイオードでは第5回に示すような光度対活性層厚

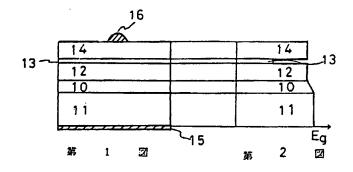
体レーザーダイオードの構造模式図である。

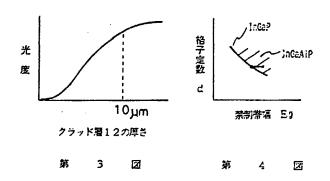
### 符号の説明

1	0			I	n	G	a	A	i	P	粗	成	勾	配	層			
1	1			G	a	P	基	板										
1	2			1	n	G	a	A	1	P	中	間	7	ラ	ッ	ĸ	腐	
1	3			J	ת	G	a	P	発	光	麿							
1	4			I	n	G	a	A	1	P	表	面	1	ラ	.7	ĸ	A	
ı	5、	1	6	4	極													

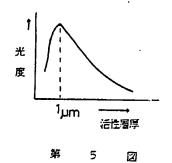
代理人 弁理士 高橋 敬四郎

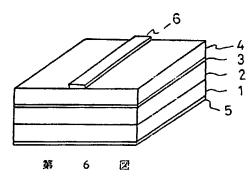
## 特開平1-296677(4)











1 GaAs基板 2 InGaAlP中間クラッド層 3 InGaP活性層 4 InGaAlP表面クラッド層 5 電路 6 ストライプ電極